1	h No	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/553,037	LICHT ET AL.	
Examiner	Art Unit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Patrick D. Niland	1714	

· .	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
524	591 839 840	12/28/2006	PN
To	date	7/6/07	GN
	1		
·	:		
-			
	;		
<u> </u>	1 :		
***************************************	1		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	1			

(INCLUDING SEARCH	ř · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ř .
·	DATE	EXMR
EAST and Inventor Name Searches in file	12/28/2008	PN
+		·
	·	